



AZ.2710.1.2020.6.MS

Szczecin, dn. 17.03.2020r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

#### Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2020 pod numerem 2020/S 024-053077, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl>; pn.: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

#### Pytanie 1 :

Zamawiający udzielił szeregu odpowiedzi w ww. postępowaniu (ostatnie 2 partie w dniu 3.03.2020), modyfikując odpowiednio specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując na końcu wersję jednolitą. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że opublikowana wersja jednolita jest w pełni obowiązująca i wszystkie warunki, które się w niej znajdują, są wymagane, to jest wszędzie tam, gdzie w wyniku odpowiedzi na zadane pytania wymagana była modyfikacja SIWZ, to odpowiednie zmiany zostały wprowadzone. Wydaje się to oczywiste, ale z nadmiaru ostrożności chcielibyśmy uzyskać jednoznaczne potwierdzenie Zamawiającego żeby uniknąć sytuacji, że Wykonawcy będą się powoływać na wcześniejsze odpowiedzi sprzed opublikowania wersji jednolitej specyfikacji wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź**

W odpowiedzi Zamawiający potwierdza , że opublikowana (wersja jednolita 2) jest w pełni obowiązująca i wszystkie warunki, które się w niej znajdują, są wymagane. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż udzielone odpowiedzi również stanowią obowiązującą część dokumentacji przetargowej.

## **Pytanie 2 :**

W odpowiedziach 2 znalazło się następujące pytanie:

"Pytanie 7:

W opisie pozycji „Kolimatory“ jest wzmianka o próbce referencyjnej do kalibracji miejsca

pomiarowego. W technice XRF nie ma próbki referencyjnej do kalibracji miejsca pomiarowego. Czy Zamawiającemu chodzi o próbkę referencyjną umożliwiającą sprawdzanie spektrometru w zakresie każdej z metod analizy ilościowej (analiza stopów metali, analiza materiałów ceramicznych)."

Pytanie to zawiera błędną informację wprowadzającą Zamawiającego w błąd.

Otóż w przypadku próbek niejednorodnych takich jak dzieła sztuki istotna jest kalibracja miejsca pomiarowego, tak by mieć pewność że pomiar jest wykonywany dokładnie z tego samego miejsca, w które wycelowana jest kamera, to jest, że jak obraz kamery nakierowany jest na jakiś punkt na próbce, to dokładnie z tego punktu uzyskiwany jest wynik. Do kalibracji (zgrania) miejsca pomiarowego z obrazem kamery służy wymieniona w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia próbka referencyjna.

Do każdej metody analizy ilościowej oczywiście są dostarczane próbki wzorcowe, ale jest to zupełnie inna rzecz.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu w istocie chodziło o próbkę referencyjną do kalibracji miejsca pomiarowego, tak jak wyjaśniono powyżej, czy o próbki referencyjne do metod ilościowych.

Zwracamy tylko uwagę, że w tym drugim przypadku bez kalibracji miejsca pomiarowego Zamawiający nie będzie miał pewności co do wartości uzyskiwanych wyników w przypadku próbek niejednorodnych, najczęściej spotykanych w badaniach dzieł sztuki.

## **Odpowiedź**

Zamawiający informuję, iż kalibracja miejsca pomiarowego rozumiana jako precyzyjne określenie miejsca, w którym wykonywany jest pomiar jest wymagana. Jeżeli w celu wyznaczenia miejsca pomiarowego niezbędna jest próbka referencyjna, służąca do zgrania miejsca pomiarowego z obrazem kamery, Zamawiający będzie takiej próbki wymagał.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymagać będzie dostarczenia próbek wzorcowych do analizy ilościowej .